This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

LEAD FRAME

Patent Number: JP60231349

Publication date: 1985-11-16

Inventor(s): KOGA NOBUHIRO
Applicant(s):: TOSHIBA KK

Application JP19840088165 19840501

Priority Number(s): IPC Classification: H01L23/48

Equivalents:

EC Classification:

Abstract

of a lead 2 is made rough by lapping, press or the like, and the adhesion of the inner lead part is made good. Or a partial plated layer 6 is provided the inner lead part 2b. The wire bonding between a semiconductor element 8 and the lead 2 is made easy. Or a plated layer 7 is attached only to the CONSTITUTION: For an outer lead part 2a, a material having a smooth surface roughness is used. Thus adhesion is made low and the burr of a of a molding resin, by differentiating the surface roughnesses and the surface materials of an outer lead part and an inner lead part. molding resin is hard to attach. Therefore the deburring becomes easy. The surface roughness of the material of only the part of an inner lead part 2b inner lead part 2b and the different material can be formed PURPOSE. To improve moisture resistance with respect to a semiconductor element, which is enclosed in a package, and to facilitate the deburning

Data supplied from the esp@cenet database - 12

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-231349

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和60年(1985)11月16日

H 01 L 23/48

7357-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

砂発明の名称

リードフレーム

②特 関 昭59-88165

頤 昭59(1984)5月1日 砂出

大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内 伸 広 砂発 明 者 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

⑪出 頤 人 済 外3名 升理士 猪 股 の代 理 人

1。充桁の名称 リードフレーム

2. 特許請求の範囲。

1 ペレット店鉄部と、このペレット店舗部に 近接しパッケージ内に対入されるインナーリード 部およびこのパッケージ外に欠川するアウターリ ード部からなる複数のリードとを存するリードフ レームにおいて、前記インナーリード部の表面は **着く加工され、アウタリード部の表面は非に加工** されることを特性とするリーなドフレーム。

2 ペレット搭載材と、このペレット将載材に 近接しパッケージ内に対入されるインナーリード おおよびこのパッケージ外に 突出す るアウターリ ード節からなる複数のリードとそ有するリードフ レームにおいて、前記インナーリードなの表面の みに所望の厚さのメッキ醛を形成したことを特徴 とするリードフレーム。

3. 双明の詳細な契例

(現明の医胎分別)

この丸町は半切体、ペレツト等を収削するパッ ケージに低り、特にブラスチックパッケージに使 爪されるリードフレームに向する。

(我们の技術的な思とその貢献点)

一般に集務目的なのプラスチックバッケージ程 品の削粉性を定める質問としては、

① 半導体素子自体特にそのパッシペーション説

② プラスチックモールド制筋の不発物含有量 (CITィォンガ)、

② モールド部族の政治、送祭代、リードフレー ムとの形材せ、

② 非特体出子の外部形染管が単げられる。

この中で、半導体象子を形成するアルミ配輪の 戦闘を政権引き起こす水分の投入に対しては種々 の対象が揺られている。これはリードフレームと 組断との密料性を試験するラジフロによる試験は **軍とプレッシャークックテスト(PCTという)**

等の方の試験な要との際に初国が見られるという報告もあるためである(トリケップス見行、トリケップスプルーペーパース No 12 I SI I VI SI パッケージング技術、第7章パッケージング実例と貸納り 発便変配)。このように従来は研覧の影響性や気候を上げるためにモールド技術あるいは研覧の検討がおこなわれていた。

第1因は従来広く使用されているリードフレー

- 3 -

めにポンディンクエリアよりやや広めに知り間で ほねで加んだ領域 6 内を部分メッキしたものがめ るにすぎない。

これらのメッキはブラスチックパッケージを形成するモールド制限との化着れを考慮してなった。の代表「、VLSI化が定とれたパッケージの西集様化が増々進み、小型化とももに高性が要求とれている。こうしたも介を アクターリード部からペレット場域が1上の半導体第子までのパスが知くなり、パッケージを供成する場合のみの対応では気配性や耐燥性をはかることが倒性となっている。

(乳頭の目的)

本見的は上述の集別にはづいてなされたもので、インナーリードがとモールド根面との発育性をよくしモールド根面別値から使入して平原体案子に 足影響を与える水分をしゃ断することによりモールド樹面製品の耐湿性の内上を計り、供析性のない製品を供給することのできるリードフレームを 収供することを目的とする。 ムの構造を示す事情間である。ペレット 特数部 1 に不嫌体 菓子等のペレットが複数され、この場故は 1 に一様が近常した 複数のリード 2 が配 列されている。ペレット指数部 1 に半切り 菓子を ダイボンドし、この平均外水子とリード 2 との 粒で ワイッーボンドが終了したのち、ブラスチック 財路 対 1 により 8 中に 2 点 数 数で示した部分 3 内がパッ

なお、このモールド制能パッケージ内(部分3内)に存在するリード2の部分をインナーリード、その外部に欠出するリード2の部分をアつターリードと呼んでいる。アウクリードはタイパー4に接続され、このタイパー4はリードフレーム5に結合してリードフレームの単位ユニットが形成されている。

この場合収集のリードフレームでは、リードフレームの表面を特に配慮をしたものはない。 強いてがければ、前述したダイボンドやワイヤボンドのためにリードフレームの全面をメッキす るものや、ボンディングエリアのメッキ庁を保持するた

- 1 -

(食明の収証)

ケージ内に収納される。

上記日のを達成するため本孔明は、ベレットの数都と、この名は都に近接しバッケージに対外ではれたインナーリード部のおよびこのバッケージ外の突出するアウクーリード部から成るリードとを有りるリードフレームにおいて、インナーリードの製品を加えるか、あるいはインナーリード部表面のみに所用の形さのメッキ質を設けることを特徴とするリードフレームを提供するものである。

(児明の実施務)

以下、協付商品の前2回乃至前4 前をお回して 本見前のいくつかの実施制を説明する。第3 間および前4 限はこの見前の実施例に係るプラスチックパッケージの前面 固を示したものである。なお、前2 間は従来のリードフレームを用いたパックージの新面配であるが、これと対比しながらこの見明の実施例を説明する。

一般にモールド掲削とリードフレームとの民の 世報性はリードフレームの材質または長期初さに 依存する点が多い。そしてリードフレームの製画 和さを抱くすれば密着性は原り、製画剤さを用に すれば密着性は悪くなる。

そこでパッケージ内に収納される半週体系子の 耐器性の高から考慮すると、インナーリード部の 密制性は良くし、関節対止後のモールド樹脂のパ リを取りやすくする点から考えるとアウターリー 宇部の密制性は悪い方が良い。

そこでこの2つの野家を同時に異定するようにリードフレームの表面を加工すれば良いことになる。従来の全面メッキの方法ではメッキ面とモールに閉筋との形なりが良い場合には、光々体太子の耐湿性は良くなるがパリが付着しやすくなり、その迷の場合にはパリは付着しにくくなるが削湿性が低くなる。

また部分メッキの集合には、メッキ面の密報性が良い場合でもメッキは部分的にしかおこなわれていないため、インナーリード部の密報性とモールド制度のパリ付着性の問題とを向時に満足させることはできない。

- 7 -

製合には、アウターリードが28のみをラップはたはメッキ処理して世紀性を赴くする等の処理を促しても良い。

なお、第3例に示すように表面和さを和くした インナーリード第2カトの部分メッキ路6を同時 に返すように併成してもよい。

この場合には半頃な系子 B とベレット 塔 板部 1 とのダイボンドが容易になるだけでなく、半導体数子 B とリード 2 との間のワイヤーボンドも容易になるという程点がある。

なお行用分はポンディングワイヤを、行 1 0 は ダイポンド和側面たとえば金シリコン等をそれぞれ示したものである。なお表面和さの加工ヤメッキ処理はリード 2 の表、皮、表面いずれでも可能 であるが、西面に施すことによりその効果は大さくなる。

(発明の効果)

上記の切く本発明によれば、リードフレームと とモールド制度との名称はまる発達してアウターリ ード郎とインナーリードなどではその表面和さを さらに設在おこなわれている部分メッキははリードフレームの東子 店 味路 1 付近の表面 のみに差されており、食品の産業性は必ずしも良くなかった。

また案材として投面和さが取いものを使用した

- 8 -

れるようにしたり、製画は質を表なるように低成したので、パッケージ内に収納させる年度は素子に対する耐酸性の内止を関ることができるとともに、モールに引動のパリ取りが容易になり、外はメッキ性が良くなるリードフレームを得ることができる。

ா. எக்கை வைய் உல் எ

卸1間は従来使用されているリードフレームの保治を示す平面因、第2回は従来のリードフレームを用いた半導体観視の断面因、第3回および 第4回は水丸肌の実施例に係る半導体観響の断面 数である。

1 … ペレット店 飲 部、 2 … リード、 2 8 … アウ ターリード 部、 2 b … インナーリード 部、 7 … メ ァ キ 配、 8 … 半 号 体 象 子

出版人代明人 路 版 清

